Formelsammlung zur Vorlesung Auswertung von Messungen und Fehlerrechnung

1. Rechengesetze und Kurzschreibungen

<u>I. Ableitungsregeln</u>: Seien f(x), g(x) und $h(x) = (h \circ g)(x) = h(g(x))$ Funktionen von x

a) Summerregel:
$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$$

b) **Produktregel**:
$$\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{d}{dx}[g(x)]$$

c) **Kettenregel**:
$$\frac{d}{dx} [h(g(x))] = \frac{d}{dg} [h(g)] \cdot \frac{d}{dx} [g(x)]$$

II. Kurzschreibungen: Seien $k, n \in \mathbb{N}$.

a) Summenzeichen
$$\sum_{k=0}^{n} x_k = x_0 + x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

b) **Produktzeichen**
$$\prod_{k=0}^{n} x_k = x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot ... \cdot x_n$$

c) Binomialkoeffizient
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

d) Binomischer Satz
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

2. Häufigkeit: Sei *N* die Anzahl aller Elemente / Meßwerte.

- a) **Absolute Häufigkeit** *H*: Häufigkeit, mit der eine gewisse Merkmalsausprägung / ein gewisser Meßwert unter der Gesamtheit der Elemente / der Meßwerte vorliegt.
- b) Relative Häufigkeit $h = \frac{H}{N}$

3. Lagemaße und gewichteter Mittelwert

I) Lagemaße: Sei n die Anzahl der Messungen und $m \in N$

Arithmetisches Mittel	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$
Geometrisches Mittel $x_i > 0$	$\bar{x}_g = \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{1/n}$
Harmonisches Mittel $x_i > 0$	$\bar{x}_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$
Median (diskret)	$(x_{m+1} falls n = 2m + 1$
$x_1 \le x_i \le x_j \le x_n$ für $1 \le i < j \le n$	$\bar{x}_{1/2} = \begin{cases} x_{m+1} & \text{falls} & n = 2m+1 \\ \frac{x_{m+1} + x_m}{2} & \text{falls} & n = 2m \end{cases}$

II) Gewichteter Mittelwert und dessen Fehler:

Sei \bar{X}_i ein i-ter Mittelwert und σ_i dessen Fehler, dann gilt:

a) Gewichteter Mittelwert
$$X_{Best} \coloneqq \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i \bar{X}_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$
 mit $w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$

b) Fehler des gewichteten Mittelwertes
$$\sigma_{Best} = \frac{1}{\sqrt{\sum_i w_i}}$$

4. Erwartungswert, (Ko-)Varianz, Abweichungen und Korrelation:

Seien X, Y Zufallsvariablen mit Werten x_i bzw. y_i und \overline{X} , \overline{Y} deren Mittelwerte bzw. E[X], E[Y] deren Erwartungswerte. Außerdem seien Ω die Menge aller Ergebnisse (der Ergebnisraum) und μ ein (Wahrscheinlichkeits-) Maß.

a) Erwartungswert

- a.1) bei Existenz einer Wahrscheinlichkeitsdichte ρ zu einer Verteilung $P: E[X] := \int_{\Omega} (\rho \cdot X) d\mu$
- a.2) bei Existenz einer Verteilung P (ohne Wahrscheinlichkeitsdichte): $E[X] := \int_{\Omega} (X) dP$ (im diskreten Fall analog einer Summation)

b) Varianz
$$V[X] := E[(X - E[X])^2]$$

c) Kovarianz
$$COV[X,Y] := E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

d.1) **Standardabweichung** einer Verteilung
$$\sigma_X \coloneqq \left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2\right]^{1/2}$$

d.2) **Stichproben-Standardabweichung** (auch Streuung)
$$s_X \coloneqq \left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2\right]^{1/2}$$

e) Standardfehler
$$s_{\bar{X}} \coloneqq \frac{s_X}{\sqrt{n}}$$
 ebenso $\sigma_{\bar{X}} \coloneqq \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$

f) **Korrelation**: COV[X,Y] = 0, so werden X und Y als **unkorreliert** bezeichnet.

g) (linearer) **Korrelationskoeffizient**:
$$\rho[X,Y] \coloneqq \frac{cov[X,Y]}{(v[X]v[Y])^{1/2}}$$

5. Axiome von Kolmogorow

Sei $(\Omega; \mathcal{Z}; P)$ Wahrscheinlichkeitsraum eines Zufallsexperiments. Dann gelten für die Wahrscheinlichkeit P(E) eines Ereignisses E folgende drei Axiome:

- 1. $P(E) \ge 0$ (Nichtnegativität)
- 2. $P(\Omega) = 1$ (Normierung)

3.
$$E_1 \cap E_2 = \emptyset \implies P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$$
 (Additionssatz)

6. Verteilungen

Seien n der Umfang einer Stichprobe aus einer Menge von N Elementen, von denen K eine bestimmte Eigenschaft bzw. mit einer Wahrscheinlichkeit p diese Eigenschaft besitzen, und k die Anzahl der Elemente mit dieser Eigenschaft innerhalb der Stichprobe.

a) Eine Zufallsgröße X heißt **binomial** nach B_p^n verteilt, wenn gilt:

$$B_p^n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$
 für $k = 0,1,...,n$

(Dies nennt man auch eine Bernoulli-Kette der Länge n.)

b) Eine Zufallsgröße X heißt **hypergeometrisch** nach $H^n_{N;K}(k)$ verteilt, wenn gilt:

$$H_{N;K}^{n}(k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$
 für $k = 0, 1, ..., n$

- c) **Poisson-Verteilung**: $P_{\mu}(k) = e^{-\mu} \cdot \frac{\mu^k}{k!}$ für $k \in \mathbb{N}_0$ mit Erwartungswert μ .
- d) Dichte der Gauß- / Normal-Verteilung: $f_{\mu;\sigma^2}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

e) Dichte der
$$\chi^2$$
-Verteilung: $f_n(t) = \begin{cases} \frac{1}{(2^{n/2})\Gamma(n/2)} \cdot t^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{t}{2}} & \text{für } t > 0 \\ 0 & \text{für } t \leq 0 \end{cases}$

7. Residuum, Regression, γ²-Testgröße und Freiheitsgrade

I) Residuum und Regression

Sei y eine Größe, die in Abhängigkeit von einer anderen Größe x bestimmt wird. Sei ferner $f(x) = \hat{y}$ der erwartete funktionale Zusammenhang zwischen den Größen x und y, mit dem ein erwartetes \hat{y} bestimmt werden kann. Die Größe

$$r \coloneqq v - f(x) = v - \hat{v}$$

wird Residuum genannt.

II) χ^2 -Testgröße

$$\chi^{2} = \sum_{i} Q_{i} = \sum_{i} \frac{\left(H_{i,exp.} - H_{i,theor.}\right)^{2}}{H_{i,theor.}}$$

III) Freiheitsgrade

Seien n die Anzahl der nach Zusammenfassung vorliegenden Klassen und c die Anzahl der Parameter, die aus der vorliegenden Messung erzeugt und ebenso zur Bestimmung der theoretischen Häufigkeiten $H_{theor.}$ herangezogen werden mußten. Dann definiert man die Freiheitsgrade ν als:

$$v \coloneqq n - c$$